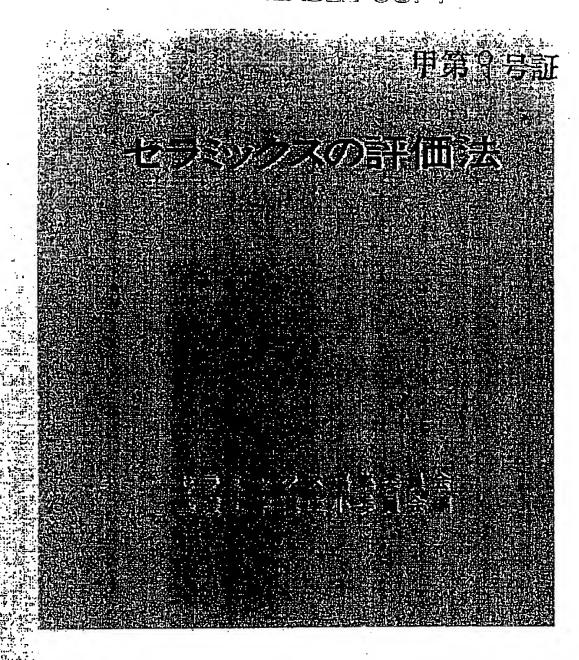
TRANSLATION of "Evaluation Methods for Ceramics" Printed and Published: March 31, 1997

(page 26, right Col. lines 25 - 26)

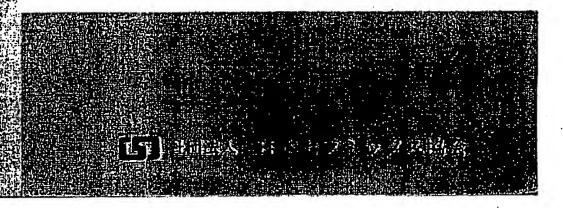
The lattice defects may be present even in fine particles. The lattice strain may make the precise measurement of the lattice constant difficult.

【物件名】

甲第9号証 BEST AVAILABLE CLIF



【添付書類】 3 111111111 8



69/

# WILL DIE COPY

### 26 第1章 操作の評価法

模様や、HQL2 (高次ラウエゾーン) 線と呼ばれる白 又は黒のシャープを終が現れる。HOL2 線の現れ方か ら結晶の対称性が分かり、空間群や点群を決定するこ とができる。

## 3.2.3 高分价能像翻察

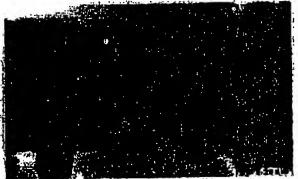
高分解他像観察からは原子配列に関する実空間の情 報が得られる。製象の第、入針電子線の方向。対物紋 りの大きさ、結晶の厚生及び無点外れ豊静が適正でな いと実際の単子配列を正しく再現する像は得られな い、観察の仕方によっては、実際に原子のある位置が 常に白文は黒の塾のコントラストを持つとは限らな い。コントラスト任無点外れ最や精晶の厚さに応じて 種を変化する。また。撮影した格子像の格子問題がX 親回折から家屋た住と一致しないこともよくある。"し かし、格子権を得るための結構の厚さは通常数十一四 以下でなければなちないので、超像粒子の観察には違 している。銀路による種本の超級粒子の南分解能体験 察による結晶構造解析に関する多くの研究やはよく知 られている。

ムライト超級粒子の格子像は図3に示した。図Bは 国7と同じテトラポッド状 250 超微粒子の中心部の 高分解能像である。テトラボルドを精成する4本の脚 のうち2年はそれぞれの (100) 面が互いに平行な双 品の関係にあるさと、中心部もウルツ都及であってそ れ以外の和単は把められないことなどか分かる。

最近は空間分解能を一層向上させるため、電光放射 型電子統(PBG)を装備した高分解能定金型透過電子 額限競も開発され、組織粒子の研究にも利用され始め ている\*\*

#### 4. 格子定数

格子定数の測定はメ激回折後や電子線回折法により



光上多來。 P.K. Sit 知微粒子の中心部の部分 解能像in

行われる。X額回折では粒子の集合体の平均値として の格子定数となる。 電子放置折では微粒子1個の格子 定数の測定も可能であるが、測定精度は劣る。

## 4.1 X線回折法

χ 禁回折装銀による粉末の格子定数制定の通常の方 注は"セラミックスのキャラクタリゼーション技 術\*\*\*! にもあるので参照されたい。ここでは微粒子の 格子定数側定で問題になる点を礎つか取り上げる。

ディフラクトメーター法では、記録紙に描かれた回 折線のプロフィールかち回折線の位置を読み取り、最 小二乗法により格子定数を求めるのが一般的である。 微粒子の側定で問題になるのは、粒子が小さいことに よる回折線の広がりのため高い精度が得られないこと である、よく知られているように、X練回折線の広が りの幅Bは

$$B_{t} = 2\left(\frac{\ln 2}{\pi}\right)^{1/2} \frac{\lambda}{D\cos\theta} = \frac{0.94 \,\lambda}{D\cos\theta} \tag{1}$$

で与えられる。 ここでえばX線の彼長、8位プラッ グ州、 D は粒子の底径である。(1) 式は均一な大き さの立方体の粒子を仮定して導出されたもので、係数 QQ.94:は余り重要な意味はなく。1 としても差し支 えない。(1) 式より、粒子が小さくなるほど図析線 は広がり、回折線のピーク位置を正確に読み取ること 出国難になる。 粒子サイズの影響がなくなるのは、粒 子が約 100 am より大きくなってからである.

概粒子でも格子疾陥による格子並が存在することが ある、格子亞も格子定数の精密則定を困難にする。格 子遊によって、X線回折線の広がりや回折線位置のず れ、プロフィールの非対称性等が生じるためである。 倒えば、格子亞による格子面関係の変化率が Ad/d の場合、四折線の広がり B, は次式で与えられる"。

$$B_z = -2 \frac{\Delta d}{d} \tan \theta \qquad (2)$$

粒子薬のある微粒子の回折線の広がりは、(1)式 と(2)成の二つの寄与が重なったものとなる。注目 すべきことは、いずれの効果も角度もの大きい反射 ほど楽しいことである。

以上のような回折線の広がりがある場合格子定数を 水のるには、3季で述べたリートベルト技などの解析 シフトを用いたコンピューターによる解析が有効であ る.

撤粒子の格子定数がパルクの場合とどの程度異なる か系統的に関べた例は少ない、表4は MnF。(ルチル 烈、正方乱)の微粒子とパルグの格子定数である。

TOO ELEADIAM TOE

セラミックスの評価法 Evaluation Methods for Ceramics の社団法人 日本セラミックス協会 1998

平成5年3月51日 初版発行

定価 本体 4,800円 (税別)

福興者作者 日本セラミックス協会編集委員会基礎工學構座小委員会

発行 衛 角斑 宇田川 重 和

印刷 新 株式会社 枝 報 桌

発 行 所 社団法人 日本セラミックス協会

**〒169 東京都新宿区百人町 2-22-17** 

**演說 東京 (03)3362**÷5231: (代)

米音に発表されたすべての記事内容は、社団法人日本モラミックス協会の許可なく転載・選挙することはできません。 1T--44B. ISBN-4-931298-06-0 C 3058